

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-191070

(43) Date of publication of application: 21.08.1991

(51)Int.Cl.

C23C 18/48

C23C 18/34

C23C 18/52

(21)Application number : 01-328970

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing:

19.12.1989

(72)Inventor: SENDA ATSUO

NAKAGAWA TAKUJI TAKANO YOSHIHIKO

(54) ELECTROLESS PLATING BATH

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable the deposition of a plating film of Zn or other metal acting as catalytic poison as well as a plating film of Ni adaptable to plating with the conventional reducing agent by using TiCl3 as a reducing agent in an electroless plating bath contg. a metal such as Ni, Zn or As or an alloy thereof.

CONSTITUTION: TiCl3 is used as a reducing agent in an electroless plating bath contg. Ni, Zn, As, Cd, In, Sb, Pb or an alloy contg. such metals. A plating film of As, Pb, Ag, Cd, In, Sb or an alloy based on such metals inadaptable to electroless plating can be deposited. A plating film of Ni adaptable to electroless plating with the conventional reducing agent such as hypophosphite can also be deposited.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK WARTED

•

[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03191070 A

(43) Date of publication of application: 21.08.91

(51) Int. CI

C23C 18/48

C23C 18/34

C23C 18/52

(21) Application number: 01328970

(71) Applicant:

MURATA MFG CO LTD

(22) Date of filing: 19.12.89

(72) Inventor:

SENDA ATSUO

NAKAGAWA TAKUJI TAKANO YOSHIHIKO

(54) ELECTROLESS PLATING BATH

(57) Abstract:

PURPOSE: To enable the deposition of a plating film of Zn or other metal acting as catalytic poison as well as a plating film of Ni adaptable to plating with the conventional reducing agent by using TiCl₃ as a reducing agent in an electroless plating bath contg. a metal such as Ni, Zn or As or an alloy thereof.

CONSTITUTION: ${\rm TiCl_3}$ is used as a reducing agent in an electroless plating bath contg. Ni, Zn, As, Cd, In, Sb, Pb or an alloy contg. such metals. A plating film of As, Pb, Ag, Cd, In, Sb or an alloy based on such metals inadaptable to

electroless plating can be deposited. A plating film of Ni adaptable to electroless plating with the conventional reducing agent such as hypophosphite can also be deposited.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-191070

⑤Int.Cl. 5

識別配号

庁内整理番号 6686-4K ❸公開 平成3年(1991)8月21日

C 23 C 18/48 18/34 18/52

6686-4K 6686-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

母発明の名称 無電解めつき浴

②符 頭 平1-328970

図出 題 平1(1989)12月19日

⑩発 明 者 千 田 厚 生 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

@発 明 者 中 川 卓 二 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑩発 明 者 高 野 良 比 古 京都府長岡京市天神2丁目26番10号 株式会社村田製作所

内

⑪出 願 人 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神2丁目26番10号

明細書

1. 発明の名称

無電解めっき浴

2. 特許請求の範囲

Ni、Zn、As、Cd、In、Sb、Pbおよびこれらを含む合金からなる無電解めっき浴において、

選元剤としてTiC1,を用いることを特徴とする 無電解めっき浴。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は無電解めっき浴に関するものである。 (従来の技術)

無電解めっきと呼ばれる化学還元めっきは、還元別の働きにより、無電解めっき浴中に溶解したCo、Ni、Cu、Pd、Ag、Sn、Pt、Auなどの金属を選元して、被めっき物の上に金属膜として折出させるものであり、セラミックや樹脂の表面などへのめっきに利用されている。

この無電解めっきは電気を用いることなく、不 導体表面へのめっきが可能となるほか、均一な膜 が得られ、また、湿式であるため複雑な形状の被めっき物にもめっき膜の形成が均一に行なえるという特徴がある。さらに、スパッタリングや真空 蒸着などの真空被膜形成法と比較して、装置が安価で、連続操作も可能なため、昼途性に優れているという特徴も有している。

無電解めっき液は、折出させる金属、階化剤、 遠元剤およびpH調整剤を基本成分としているが、 通常遠元剤には、ホルムアルデヒド、ヒドラジン、 次亜リン酸塩、水素化ホウ素化合物などが用いら れている。

(解決しょうとする問題点)

これらの遠元剤で無電解めっきが可能な金属と しては、Co、Ni、Co、Pd、Ag、Pt、Auに限定され ていた。

これらの金属はそれぞれ単独で無電解めっきが可能であるが、一般的に折出皮膜中に還元剤の分解によるリンやホウ素が包含されて折出する。たとえば、Niの場合には、還元剤として次亜リン酸塩を使用すると、Ni-P合金が折出し、また還元

剤として水素化ホウ素化合物を使用すると、Ni-B合金が折出する。

一方、V、Nn、Fe、Zn、No、W、Re、T1、はCo、Ni、Cuなどのめっき折出に伴って、すなわち、共析の状態でのみ無電解めっきが可能となる。たとえば、ZnはNiーZnーP合金としてめっき折出が可能であるが、Zn単独金属としてめっき折出は不可能である。

これに対して、As、Cd、In、Sb、Pbはいかなる 選元剤で無電解めっきを行なってもめっき折出が 不可能な金属である。これはこれらの金属が触媒 界そのものであり、無電解によるめっき折出が不 可能である。

上記以外の金属であるSnについては、いままで無理解めっきが不可能とされていたが、昭和57年(1982年)に発行された「金属表面技術」の第375頁~第379頁に掲載されている「3個のチタンを退元剤とするスズの無理解めっき」の発表において、「icl.を退元剤とする無理解めっき俗においてはじめてめっき祈出が可能である

この発明の要旨とするところは、Ni、Zn、As、Cd、In、Sb、Pbおよびこれらを含む合金からなる無電解めっき浴において、

理元剤としてTiCl。を用いることを特徴とする 無電解めっき浴である。

この発明の無電解めっき浴を用いてめっき皮膜を折出する彼めっき物としては、ガラス、樹脂、セラミックなどの不導体のほか、絹、鉄、ニツケルなど導体にも利用することができる。

不導体を被めっき物とする時は、通常の無電解めっきと同じく、塩化銀溶液、塩化パラジウム溶液などを用いた感受性化、活性化が実施される。 その他、前処理として、真空技術によるパラジウムや銀などによる活性化でもよい。

また、導体を被めっき物とする時は、前処理を 行ってもよいが、酸洗などによる裏面浄化を行っ てから直接めっき工程に付してもよい。

この発明の無電解めっき浴を使用するとき、その浴の温度は $20\sim 90$ \mathbb{C} 、pHは $2\sim 10$ に設定される。

とされている。

しかしながら、このときSn以外で、いままで無 電解めっきが不可能とされていた金属についでは、" なんら研究が行なわれておらず、その後なんらの 進展もみられない。

したがって、いままでZn、As、Cd、In、Sb、Pbなどの触媒番をとなる金属については、無電解めっきが不可能とされていた。

(問題点を解決するための手段)

発明者等は、いままで無理解めっきが不可能と判断されていた2n、As、Cd、In、Sb、Pbなどの触媒毒をとなる金属について研究を進めた結果、Snの無電解めっき浴の週元剤であるTiCl。を用いることにより、無電解めっきが可能になることを見出したのである。

したがって、この発明は、触媒構をとなるZn、As、Cd、In、Sb、Pbなどの金属や、その他、従来の還元剤で無電解めっきが可能であったNiについても、無電解めっき被膜が折出可能となる無電解めっき浴を提供することを目的とするものである。

(作用および効果)

選元剤としてTiC1。を用いることにより、Ti^{*}が次の反応式により酸化され、このときに放出される電子によりめっき被中の金属イオンを選元し、金属析出皮膜の形成を可能とする。

Ti*+ 20H-- T10*++ H.O+ e-

したがって、この発明によれば、従来無電解めっきが不可能とされていたAs、Pd、Ag、Cd、In、Sbおよびこれらを主体とする合金についてめっき被腰の折出が可能となる。しかも、次亜リン酸塩など従来の選元剤で無電解めっきが可能であったNiについても、この発明にかかる選元剤のTiC1。を用いることにより、無電解めっき被膜が折出可能である。

また、上式より明らかなように、めっきの段階で水素の発生がみられず、ホルムアルデヒド、ヒドラジン、次亜リン酸塩、水素化ホウ素化合物などの選元剤を使用したときように、水素発生による酸化物セラミックの選元という悪影響も生じない。したがって、誘電体セラミック、酸化物磁性

体(フェライト)、酸化物半導体セラミックなど を対象として無電解めっきを行っても、衝気的特 *性を低下させるという恐れもなくなる。

さらに、週元剤の分解生成物、たとえば、リンやホウ素を含まない金属皮膜の形成が可能となる。 しかも、従来の無電解めっき浴では、 遠元剤は金 属級に対して等モル程度含有させていたが、この 発明によれば、等モル以下で実施することができる。

(実施例)

実施例1、

この実施例は、めっき金属がStの例について説明したものである。

金属駅としてSbC1、この錯化剤としてEDTA、 およびクエン酸、選元剤としてTiC1。Tiの錯化 剤としてニトリロー3-酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第1表 に示す割合からなるものを用いた。

(以下、余白)

金属源としてNaAsO₃、 この錯化剤としてEDTA、 およびクエン酸、選元剤としてTIC1₃、Tiの錯化 剤としてニトリロー3-酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第2表 に示す割合からなるものを用いた。

第 2 表

| 成 分 | 溴 度(mol/1) |
|-----------|------------|
| NaAsO, | D. 08 |
| E DT A | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiCl. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは6~10に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は70~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっ き物としてアルミナ基板を用いてめっき処理した

第 1 表

| 成 分 | 逸 度(mol/1) |
|-----------|------------|
| SbC1, | 0.08 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TIC1. | 0.04 |
| ニトリロー3一酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは6~9に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は10~30℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、30分後に3μmの無電解めっき皮膜が形成された。

实施例2.

この実施例は、めっき金属がAsの例について説明 したものである。

ところ、30分後に0.5μmの無電解めっき皮膜が形成された。

実施例3.

この実施例は、めっき金属がCdの例について説明 したものである。

金属減としてCdC1。・2岁H。O、この錯化剤としてEDTA、およびクエン酸、遠元剤としてTiC1。、Tiの錯化剤としてニトリロー3~酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第3表 に示す割合からなるものを用いた。

第 3 表

| 或 分 | 漫 度(mol/1) |
|------------------|------------|
| СаС12 - 21/2 Я2О | 0.08 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiCl. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは9~10に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は70~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、彼めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、30分後に1μmの無電解めっき皮膜が形成された。

実施例4.

この実施例は、めっき金属がInからなる例について説明したものである。

金属額としてInCl.・4H.O、この錯化剤として クエン酸、選元剤としてTiCl.、Tiの錯化剤とし てニトリロー3一酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第4表に示す割合からなるものを用いた。

(以下、汆白)

およびクエン酸、現元剤としてTiCl。、Tiの斜化剤としてニトリロー3-酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第5表 に示す割合からなるものを用いた。

第 5 表

| 威 分 | 邊 度(mo1/1) |
|-------------------|------------|
| PbC1 _R | 0.08 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiC1. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは7~10に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は20~30℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、彼めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、30分後に2μmの無光沢な無電解めっき皮

8 4 表

| 成 分 | 漁 度(mai/i) |
|--------------|------------|
| InCla · 4HeO | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiCl. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは9~10に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は70~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、30分後にIμmの無電解めっき皮膜が形成された。

実施例5.

この実施例は、めっき金属がPbからなる例について説明したものである。

金属原としてPbC1a、 この錯化剤としてEDTA、

膜が形成された。

実施例6.

この実施例は、めっき金属がZnからなる例に ついて説明したものである。

金属源としてZnC1。、この錯化剤としてEDTA、 およびクエン酸、週元剤としてTiC1。、Tiの錯化 剤としてニトリロー3ー酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第6表 に示す割合からなるものを用いた。

第 6 表

| 成 分 | 漫 度(mo1/1) |
|-------------------|------------|
| ZnC1 ₂ | 0.08 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiCl. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは9~10に調整される。

pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は80~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、60分後に0.4μmの無電解めっき皮膜が形成された。

実施例7.

この実施例は、めっき金属がNiからなる例について説明したものである。

金属級としてNiCl.・GR.O、 この錯化剤として 酒石酸ナトリウム、還元剤としてTiCl.、Tiの錯 化剤としてニトリロー3ー酢酸を使用した。

(以下、余白)

錯化剤としてEDTA、およびクエン酸、還元剤としてTiC1。、Tiの錯化剤としてニトリロー3-酢酸を使用した。

この成分からなるめっき浴組成として、第8表 に示す割合からなるものを用いた。

第 8 表

| 成 分 | 遵 度(mol/1) |
|-----------|------------|
| InC1 4H20 | 0.06 |
| SbC1, | 0.02 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TICI, | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは7~9に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は40~50℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっ

第 7 表

| 战 分 | 渡 度(nol/1) |
|--------------|------------|
| NICI: - 6H:0 | 0.08 |
| 酒石酸ナトリウム | 0.16 |
| TiC1. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは8~10に調整される。 pBの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は70~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、被めっき物としてアルミナ基板を用いてめっき処理したところ、30分後に0.5μmの半光沢の無電解めっき皮膜が形成された。

実施例 8.

この実施例は、めっき金属がInとSbの合金からなる例について説明したものである。

金属原としてInCla-4H20、SbCla、 これらの

き物としてアルミナ茲板を用いてめっき処理したところ、30分後に2μmのInSb合金無電解めっき皮膜が形成された。

実施例9.

この実施例は、めっき金属がAsとGaの合金からなる例について説明したものである。

金属源としてNaAsO₁、GaCl₁、これらの錯化剤としてEDTA.およびクエン酸、週元剤としてTiCl₁、Tiの錯化剤としてニトリロー3ー酢酸を使用した。この成分からなるめっき浴組成として、第9表に示す割合からなるものを用いた。

(以下、余白)

| 咸 分 | 議 度(mol/1) |
|-----------|------------|
| NaAsO, | 0.04 |
| GaCl: | 0.04 |
| EDTA | 0.08 |
| クエン酸 | 0.34 |
| TiCl. | 0.04 |
| ニトリロー3ー酢酸 | 0.20 |

このとき、めっき浴のpHは9~10に調整される。 pHの調整はアンモニア水で行われる。また、めっ き浴の温度は70~90℃に調整される。

上記しためっき浴組成、めっき条件で、彼めっ き物としてアルミナ基板を用いてめっき処理した ところ、60分後に1μmのGaAs合金無電解めっき皮 膜が形成された。

なお、上記した各実施例では、Tiの錯化剤とし てニトリロー3一酢酸を使用したが、これはめっ

特開平3-191070(6)

き浴の安定化のために使用したもので、必ずしも めっき浴中に含有させる必要はない。

> 特許出頭人 株式会社 村田製作所